# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-047382

(43)Date of publication of application: 29.02.1988

(51)Int.CI.

C23F 1/30 C04B 41/88 H05K 1/03 H05K 3/06

H05K 3/38

(21)Application number: 61-191887

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing:

15.08.1986

(72)Inventor:

YAMAGUCHI NOBORU

OGAWA SATORU YOSHIZAWA IZURU KAJITA SUSUMU WAKI KIYOTAKA

## (54) PRODUCTION OF NITRIDE CERAMIC WIRING BOARD

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title firm wiring board wherein the electric conductor is stably adhered to the ceramic by etching the nitride ceramic board to rough the surface, heating the board, and then forming a metal layer by metallizing. CONSTITUTION: The surface of the sintered nitride ceramic board is etched and roughed. The board is then washed with water, dried, and heated, and the surface is activated. The board is then chemically plated with Cu, Ni, etc., and electrolytically plated, as necessary. The electric circuit is further formed by etching, as required. A minute pattern by metallic conductors can be formed by this method without damaging the fundamental characteristic of the ceramic. Moreover, the adhesion between the metal layer and the ceramic board is uniformized and stabilized, and a firm nitride wiring board can be obtained.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## PTO 2003-2124 S.T.I.C. Translations Branch

for 09/673953

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A) 昭

昭63、- 47382

@Int்.Cl்.⁴	識別記号	<b>广内整理番号</b>		40公開	昭和63年(19	988) 2 月 29日
	/30	6793-4K				
,	/88	G - 7412 - 4G M - 7412 - 4G				
	/03 /06	B-6736-5F A-6679-5F				
	/38	A-6679-5F	審查請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

図発明の名称 窒化物系セラミック配線基板の製法

②特 願 昭61~191887

@出 願 昭61(1986)8月15日

社内
社内
社内
社内
社内
色は
선

## 明 知 袋

## 1. 発閉の名称

寛化物系セラミック配線基板の製法

## 2. 特許請求の範囲

(1) 焼粘した窓化物系セラミック蒸波の表面にメクライジング法により金属層を形成してセラミック配線落板を得るにあたり、前紀セラミック基板表面をエッチング剤で粗化し、この粗化茶板を加熱処理したのち金属層を形成するようにすることを特徴とする窒化物系セラミック配線基板の製法。

(3) エッチング剤がKOH、NaOR、し「OHからなるアルカリ溶液、溶散物、および、ごれらの混合物よりなる群から選ばれたうちの1つ、または、R、PO。、HzSO。、HNO。、HCI、HFからなる酸溶液、溶腫物、および、これらの混合物よりなる群から選ばれたうちの1つである特許額求の範囲第1項記載の窒化物系セラミック配線基板の製法。

(3) メタライジングの方法が、化学めっきのみ

による方法、または、化学的っきした後、さらに、電解めっきする方法である物許請求の範囲第1 現または第2項記載の選化物系セラミック配線を 板の製法。

## 3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

この発明は、電子基材として使用される変化物 系セラミック配線基板の製法に関する。

## (背景技術)

## 特開昭63-47382(2)

ファインパターンを形成しにくい。また、ガラス 質を含むため、はんだ付替性が劣り、不良品が出 やすく、使用時に故障をおこしやすい等の欠点が ある。

セラミック基液と銅箔とを接着剤を用いて粘着 し、所定回路部分にエッチングレジスト被膜を形成し、所定回路部分以外をエッチング除去し、で の後、エッチングレジスト被膜を剝離することに より回路を形成する方法もある。しかしながら、 現在、無機系のよい接着剤がなく、有機系の接着 剤は耐熱性、耐頭品性、寸法安定性等の特性の点 で劣るため、この方法は一般に使用されていない

一般に、配験基板において要求される第1の要

累として、基板材料と配線金属との密幕力の良い ことが挙げられる。したがって、化学めっき法に おける上記の欠点は、この方法を実用化する上で **生大な問題点であると含える。ガラスエポキン等** の有機系配線基板材料に対しては、この密導力を 上げる手段の一つとして、基板表面を粗化した後 にメタライズし、いわゆるアンカー効果によって 物理的に基板と金属層とを接合するという方法が 酸化物系セラミック等の無機系配線器板の慰治に 用いられている例が多数ある。しかしながら、熱 協專率が非常によく、熱糖張率が搭載されるチッ アなどのシリコンとよく個でいる選化アルミなど の窒化物系セラミックは、エッチング刺として用 いられる敵やアルカリに対して非常に弱いため、 前記のように、基板表面を槍化した後にメタライ ズするという方法を用いた例がない。

## (発明の目的)

この発明は、このような現状に指みてなされた ものであり、窒化物系セラミック基板の強度が損なわれず、しかも、金属原体により、微細配線パ

ターンまで形成でき、かつ、窒化物素セラミック と前部導体との患者が安定して強固である窒化物 系セラミック配線基板の製法を提供することにあ る。

## (発明の開示)

この発明は、このような目的を建成するために、 焼結した望化物系セラミック 養板の表面にメク ライジング法により金属所を形成してセラミック 配録基板を得るにあたり、前記セラミック基板 ではるにあたり、前記セラミック基板 をエッテング剤で相化し、この粗化 募仮を加熱 処理したのう金属層を形成するようにすることを 特徴とする室化物系セラミック配線基板の製法を 製質とするものである。

以下に、この発明を、その1実施例をあらわす 図面を参照しつつ詳しく説明する。

この発明にかかるセラミック配線基板の製造プロセスを第1回に示す。以下、この関に従って製造プロセスを説明する。

① 遠結した変化アルミセラミック基板を準備する。遠結基板の材質としては、変化アルミ以外

の窓化物系セラミックにも適用できる。

② 室化アルミセラミック基板の表面和化 (エ ッチング)を行う。変面粗化方法に用いるエッチ ング剤としては、アルカリ系と酸系の2種類が挙 げられる。アルカリ茶のエッチング剤としては、 KOH、NaOH、LiOHからなるフルカリ溶 渡。宿殿物、および、これらの混合物などが挙げ られ、酸系のエッチング剤としては、H。 P O。 、HI SO4、 HNO1、 HCl. NPからなる 酸溶液、溶酸物、および、これらの混合物などが 挙げられる。アルカリ系のエッチング創による組 化条件は、エッチンク刷を100~460℃に加 然し、この加熱エッチング剤中に蓊板を浸漬して 楓化する方法、あるいは、基板にエッチング剤を 塗布したのち、 器板を I 0 0 ~ 4 0 0 ℃に加熱し て锥化する方法がある。一方、酸茶エッチング剤 の場合も、同様に上記2種類の方法があり、処理 温度は80~400℃である。いずれの方法をも ちいる場合にも、処理時間は、30分以下で充分 である。

特開昭63-47382(3)

賴化後、水洗乾燥を充分に行う。

® 表面糊化(エッチング)したセラミック基板を加熱処理する。粗化基板には金属層との密着力に有効に働かない小さなマイクロクラックが発生している。しかも、水洗などの洗浄を充分に行っても、極微量のエッチング液の残存が確認される。このマイクロクラック含よび残存するエッチング液を除去するために加熱処理を行う。

処理温度としては1200~1500でが適当である。処理温度が1200で未構であるとと、イクロクラックを融着してなくすことができない。一方、処理温度が、1500でを越えると、セラミック基板全体が統結を起こし、粗化によって形成された金属層との密要に有効に働く表面の関心の数、あるいは、形状に影響を及びし、金属層との数、あるいば、形状に影響を及びし、金属層との数、あるいば、形状に影響を及びし、金属層との数、あるいば、形状に影響を及びし、金属層との数、あるいば、形状に影響を及びし、金属層との数、あるいば、形状に影響を及びしていが、15分以内が適当である。

④ 表面活性化処理を行う。この処理は、普通 、塩化第1錫溶液と塩化パラジウム溶液を用いた センシタイジングーアクチベーション法により、 セラミック基板表面に金属パラジウムを折出させるものである。

② 化学めっきを行う。これは、普通、化学調めっき、あるいは、化学ニッケルめっきなどにより行う。

③ 必要に応じ、電解めっきを行う。電解めっきは、必要とする金属層の厚みが厚い場合、前記化学めっきを基板上に難したのち、網めっき、あるいは、ニッケルめっきなどをして行う。

① 必要に応じ、エッチングによる回路形成を行う。化学めっきまたはその上への電解めっきによって直ちに、必要な回路が形成される場合もあるが、全面めっき等の場合は、エッチングによる回路形成を行うのである。回路形成法は、一般に用いられている方法による。

上記のような製法によると、窓化アルミなどの 酸・アルカリに強い窒化物系セラミックの基本特性を損なうことなく、配線抵抗の小さい会属事体 により従来世の中になかったような範細パターン を形成することが可能である。しかも、金属層と

望化物系セラミック募板との密署力も均一で安定 して強国な変化物系セラミック配線募板を得ることができる。

## (実施例1)

厚みり.635mの窒化アルミセラミック焼箱器 板を準備した。この基板を250~360℃に加 熟したリン健中に3~10分配浸滑し、基板表面 を粗化した。担化後、充分に水洗し乾燥をおこな った。乾燥後、窒素雰囲気にした電気炉に入れ、 1200~1400℃で加熱処理を行った。この のち、表面活性化処理を行い、化学調めっき、ま たは、化学ニッケルめっきにより、この状料に1 μmの金属層を形成した。つぎに、電解めっきに よう銅、または、ニッケルの金属層を形成し、金 展暦の厚みを3 5 mmに調整した。なお、前記基 版の担化後の表面粗さRmszは3~5μmで、 **益板の曲げ強度も粗化前のものと同一値を示した** また、金銭届35μmに調整した基板を用い 、エッチングにより回路パターンを形成し、90 ・ピール強度、および、L字型引っ張り強度を測 定した.

## (実施例2)

厚み2.0 mの宣化アルミセラミック基板を準備した。この基板を150~250℃に加熱したアルカリ溶融混合物(NaOH:KOH~1:1)中に5~10分間設備し、基板表面を粗化した。粗化後、充分に水洗中和洗浄し乾燥をおこなった。乾燥後、酸化雰囲気にした電気炉に入れ、1300~1400℃で加熱処理を行った。このち、実施例1と同様にして、富化アルミセラミック配線整板を得て、90°ピール強度、および、し字型引っ張り強度を測定した。

なお、粗化後の表面粗さRmaxは2~6μm であった。

## (実施例3)

厚み 1.5 mの 20 化アルミセラミック 基版を準備した。 この 基板を 1.5 0~180 でに 加熱した故混合液 (H. SO.: HNO) = 1:1) 中に 5~10分間、または、繰出。 SO. 液中に 10~15分間浸滑し、基板表面を組化した。 掲化後、

ı

特開昭 63-47382 (4)

定分に水流し乾燥をおこなった。乾燥後、酸化磐 囲気にした電気炉に入れ、1290~1400で で加熱処理を行った。こののち、実施例1と間縁 にして、窒化アルミセラミック配線器板を得て、 90°ピール強度、および、し字型引っ張り強度 を測定した。

なお、相化後の表面複さRmaxは1~3μm であった。

## (実施例4)

厚み1.0 mの変化アルミセラミック 整級を準備した。ROH、NaOH あるいはし10H の総額 裕 液をこの 整板 変 国に 塗布し150 でに 保持した 乾燥 機中に30分間入れて乾燥した。乾燥後、この 整板を400での 電気炉に10分間入れ、表面を担化した。 粗化後、 充分に水洗中和洗浄し 乾燥をおこなった。乾燥後、 実 庭 別1と同様にして、 空化アルミセラミック配線 基板を得て、90°に アル発度、および、1字型引っ張り強度を測定した。

なお、粗化後の表面粗さRmaxは3~7×m

であった.

#### (実施機5)

厚み1.5 秋の窓化アルミセラミック基板を準備した。この基板を150~180でに加熱した砂路合被(H.PO4:H,SO1~10:5)中に5~10分間、または、濾出150流中に10~15分間浸漬し、基板表面を粗化した。 権化後、充分に水洗し乾燥をおこなった。 乾燥後、実絶例2と同様にして、窓化アルミセラミック配線基板を得て、90°ビール強度、および、し字型引っ張り強度を機定した。

なお、粗化後の表面相されmaxは2~6μm であった。

なお、各実施例で得られた配線基板とも変化アルミセラミック本来の熱伝導率、熱膨張率、曲げ、 強度の低下はなかった。しかも、微極パターンも 練幅、線間隔30 mまで作ることが可能であっ

上記実施側の90°ピール強度、および、し字型引っ張り強度の結果を第1表に示す。

第 1 表

	90 ° ヒ-# 強度 (Nr / ca)	引き到がし強度 (婦/細さ)
実施例し	1. 0 ~ 1. 5	2. 3 ~ 2. 5
実施例 2	0. 8 ~ 1. 3	2. 5 - 2. 8
実施例3	0. 6 ~ 0. 8	2. 0 ~ 2. 5
実施例 4	1. 0 ~ 1. 3	2. 5 ~ 2. 8
実施例 5	1. 0 ~ 1. 3	2. 3 ~ 2. 6

第1妻でみるとおり、実施例で得られた配線券 仮は、すべて基板と金属圏と密着強度が安定して 強固であった。

この発明にかかるセラミック配線基板の製法は 、上記実施例に限定されない。 室化物系セラミッ クは電化アルミ以外でも構わない。

## (発明の効果)

この発明にかかるセラミック配線基板の製法は、以上のように、窒化物系セラミック基板表面を エッチング剤で表面粗化したのち、加熱処理して マイクロクラックを無くしてからメクライジング するようにしているので、セラミック基板の強度 が損なわれず、しかも、金属選体により、微細配線パターンまで形成でき、かつ、セラミックと前配準体との密着が安定して強固である変化物系セラミック配線基板を作ることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明にかかるセラミック配線基板 の製造プロセスを示すブロック図である。

代理人 弁理士 松 本 武 澎

特別昭63-47382 (5)

